

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

**RECOMMANDATION DE LA CEI**

**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

**IEC RECOMMENDATION**

**Publication 60-2**

Première édition — First edition

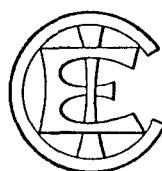
1973

**Techniques des essais à haute tension**

**Deuxième partie : Modalités d'essais**

**High-voltage test techniques**

**Part 2 : Test procedures**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé  
Genève, Suisse

## SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE . . . . .	6
PRÉFACE . . . . .	6
SECTION UN — GÉNÉRALITÉS	
Articles	
1. Domaine d'application . . . . .	8
2. Objet . . . . .	8
SECTION DEUX — ESSAIS EN TENSION CONTINUE	
Articles	
3. Définitions concernant les essais en tension continue . . . . .	8
3.1 Ondulation . . . . .	8
3.2 Valeur de la tension d'essai . . . . .	8
4. Tension d'essai . . . . .	10
4.1 Prescriptions relatives à la tension d'essai . . . . .	10
4.2 Production de la tension d'essai . . . . .	10
4.3 Mesure de la tension d'essai . . . . .	10
4.4 Mesure du courant d'essai . . . . .	12
5. Modalités d'essai . . . . .	12
5.1 Essais de tension de tenue nominale . . . . .	12
5.2 Essais de tension de décharge disruptive assurée . . . . .	14
SECTION TROIS — ESSAIS EN TENSION ALTERNATIVE	
Articles	
6. Définitions concernant les essais en tension alternative . . . . .	14
6.1 Valeur de crête . . . . .	14
6.2 Valeur efficace . . . . .	14
6.3 Valeur de la tension d'essai . . . . .	14
7. Tension d'essai . . . . .	14
7.1 Prescriptions relatives à la tension d'essai . . . . .	14
7.2 Production de la tension d'essai . . . . .	16
7.3 Mesure de la tension d'essai . . . . .	18
8. Modalités d'essai . . . . .	18
8.1 Essais de tension de tenue nominale . . . . .	18
8.2 Essais de tension de décharge disruptive assurée . . . . .	20
SECTION QUATRE — ESSAIS EN TENSION DE CHOC DE FOUDRE	
Articles	
9. Définitions concernant les essais aux chocs de foudre . . . . .	20
9.1 Définitions d'application générale . . . . .	20
9.2 Définitions propres aux tensions de choc coupées . . . . .	22
9.3 Courbes tension/durée . . . . .	24
10. Tension d'essai . . . . .	24
10.1 Choc de foudre normal . . . . .	24
10.2 Tolérances . . . . .	24
10.3 Choc de foudre coupé normal . . . . .	24
10.4 Production de la tension d'essai . . . . .	26
10.5 Mesure de la tension d'essai, détermination de la forme du choc . . . . .	26

## CONTENTS

	Page
FOREWORD . . . . .	7
PREFACE . . . . .	7
SECTION ONE — GENERAL	
Clause	
1. Scope . . . . .	9
2. Object . . . . .	9
SECTION TWO — TESTS WITH DIRECT VOLTAGE	
3. Definitions for direct voltage tests . . . . .	9
3.1 Ripple . . . . .	9
3.2 Value of test voltage . . . . .	9
4. Test voltage . . . . .	11
4.1 Requirements for the test voltage . . . . .	11
4.2 Generation of the test voltage . . . . .	11
4.3 Measurement of the test voltage . . . . .	11
4.4 Measurement of the test current . . . . .	13
5. Test procedures . . . . .	13
5.1 Rated withstand voltage tests . . . . .	13
5.2 Assured disruptive discharge voltage tests . . . . .	15
SECTION THREE — TESTS WITH ALTERNATING VOLTAGE	
6. Definitions for alternating voltage tests . . . . .	15
6.1 Peak value . . . . .	15
6.2 R.M.S. value . . . . .	15
6.3 Value of the test voltage . . . . .	15
7. Test voltage . . . . .	15
7.1 Requirements for the test voltage . . . . .	15
7.2 Generation of the test voltage . . . . .	17
7.3 Measurement of the test voltage . . . . .	19
8. Test procedures . . . . .	19
8.1 Rated withstand voltage tests . . . . .	19
8.2 Assured disruptive discharge voltage tests . . . . .	21
SECTION FOUR — TESTS WITH LIGHTNING IMPULSE VOLTAGES	
9. Definitions for lightning impulse tests . . . . .	21
9.1 Definitions of general applicability . . . . .	21
9.2 Definitions applicable only to chopped impulses . . . . .	23
9.3 Voltage/time curves . . . . .	25
10. Test voltage . . . . .	25
10.1 Standard lightning impulse . . . . .	25
10.2 Tolerances . . . . .	25
10.3 Standard chopped lightning impulse . . . . .	25
10.4 Generation of the test voltage . . . . .	27
10.5 Measurement of the test voltage, determination of impulse shape . . . . .	27

Articles	Pages
11. Modalités d'essai . . . . .	26
11.1 Essais de tenue nominale . . . . .	28
11.2 Essais de tension de décharge disruptive à 50% . . . . .	28
11.3 Essai de tension de décharge disruptive assurée . . . . .	30
11.4 Détermination de tension correspondant à des probabilités de décharge disruptive très faible ou très élevée	30
SECTION CINQ — ESSAIS EN TENSION DE CHOC DE MANŒUVRES	
12. Définitions concernant les essais aux chocs de manœuvres . . . . .	30
12.1 Choc de manœuvres . . . . .	30
12.2 Valeur de la tension d'essai . . . . .	30
12.3 Durée jusqu'à la crête $T_{cr}$ . . . . .	32
12.4 Durée conventionnelle jusqu'à la mi-valeur $T_2$ . . . . .	32
12.5 Durée au-dessus de 90% $T_d$ . . . . .	32
12.6 Durée jusqu'à la coupure $T_c$ . . . . .	32
12.7 Choc ayant un front linéaire coupé . . . . .	32
13. Tension d'essai . . . . .	32
13.1 Choc de manœuvres normal . . . . .	32
13.2 Chocs spéciaux . . . . .	32
13.3 Tolérances . . . . .	32
13.4 Production de la tension d'essai . . . . .	34
13.5 Mesure de la tension d'essai, détermination de la forme de choc . . . . .	34
14. Modalités d'essai . . . . .	34
SECTION SIX — ESSAIS AUX CHOCS DE COURANT	
15. Définitions concernant les essais aux chocs de courant . . . . .	34
15.1 Chocs de courant . . . . .	34
15.2 Valeur du courant d'essai . . . . .	36
15.3 Durée conventionnelle du front $T_1$ . . . . .	36
15.4 Origine conventionnelle $O_1$ . . . . .	36
15.5 Durée conventionnelle jusqu'à la mi-valeur $T_2$ . . . . .	36
15.6 Durée conventionnelle de la crête d'un choc de courant rectangulaire . . . . .	36
15.7 Durée conventionnelle totale d'un choc de courant rectangulaire . . . . .	36
16. Courant d'essai . . . . .	36
16.1 Chocs de courant normaux . . . . .	36
16.2 Tolérances . . . . .	38
16.3 Mesure du courant d'essai . . . . .	38
16.4 Mesure de la tension pendant les essais de courants de choc . . . . .	38
ANNEXE A — Traitement statistique des résultats d'essais . . . . .	40
FIGURES . . . . .	48

Clause	Page
11. Test procedures . . . . .	27
11.1 Rated withstand voltage tests . . . . .	29
11.2 50% disruptive discharge voltage tests . . . . .	29
11.3 Assured disruptive discharge voltage test . . . . .	31
11.4 Determination of voltages corresponding to very low or very high disruptive discharge probabilities . . . . .	31
SECTION FIVE — TESTS WITH SWITCHING IMPULSE VOLTAGES	
12. Definitions for switching impulse tests . . . . .	31
12.1 Switching impulse . . . . .	31
12.2 Value of the test voltage . . . . .	31
12.3 Time to crest $T_{cr}$ . . . . .	33
12.4 Virtual time to half-value $T_2$ . . . . .	33
12.5 Time above 90% $T_d$ . . . . .	33
12.6 Time to chopping $T_c$ . . . . .	33
12.7 Linearly rising front chopped impulse . . . . .	33
13. Test voltage . . . . .	33
13.1 Standard switching impulse . . . . .	33
13.2 Special impulses . . . . .	33
13.3 Tolerances . . . . .	33
13.4 Generation of the test voltage . . . . .	35
13.5 Measurement of the test voltage, determination of impulse shape . . . . .	35
14. Test procedures . . . . .	35
SECTION SIX — TESTS WITH IMPULSE CURRENTS	
15. Definitions for impulse current tests . . . . .	35
15.1 Impulse currents . . . . .	35
15.2 Value of the test current . . . . .	37
15.3 Virtual front time $T_1$ . . . . .	37
15.4 Virtual origin $O_1$ . . . . .	37
15.5 Virtual time to half-value $T_2$ . . . . .	37
15.6 Virtual duration of peak of a rectangular impulse current . . . . .	37
15.7 Virtual total duration of a rectangular impulse current . . . . .	37
16. Test current . . . . .	37
16.1 Standard impulse currents . . . . .	37
16.2 Tolerances . . . . .	39
16.3 Measurement of the test current . . . . .	39
16.4 Measurement of voltage during tests with impulse currents . . . . .	39
APPENDIX A — Statistical evaluation of test results . . . . .	41
FIGURES . . . . .	48

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION

Deuxième partie: Modalités d'essais

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente recommandation a été établie par le Comité d'Etudes N° 42 de la CEI: Technique des essais à haute tension.

Elle constitue la révision de la partie de la Publication 60 de la CEI, 1962, qui traite de la technique des essais sous tension continue et tension alternative, avec chocs de foudre et de manœuvres et courants de choc. Elle remplace, plus particulièrement, les sections quatre, cinq, six et sept de la Publication 60 de la CEI, 1962. Un autre document: Dispositifs de mesure approuvés, couvrant la section huit et l'annexe de la Publication 60 de la CEI, 1962, est en cours de préparation avec un guide d'application.

A une réunion tenue à Bucarest en 1962, une discussion générale avait eu lieu au sujet des modifications et additifs à prévoir pour la Publication 60 de la CEI, alors en cours d'impression. Il en résulte des projets qui furent diffusés et discutés à Aix-les-Bains en 1964, à Tokyo en 1965 et à Londres en 1968. A la suite de cette dernière réunion, un projet définitif, document 42(Bureau Central)15, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juin 1970. En raison des votes négatifs émis par le Canada et la France, un projet révisé, documents 42(Bureau Central)20 et 42(Bureau Central)20A, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en janvier et mars 1972. Par ces démarches successives, les votes négatifs du Canada et de la France furent éliminés.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	Japon
Allemagne	Norvège
Australie	Pays-Bas
Autriche	Pologne
Belgique	Portugal
Brésil	Roumanie
Canada	Royaume-Uni
Danemark	Suède
Etats-Unis d'Amérique	Suisse
Finlande	Tchécoslovaquie
France	Turquie
Hongrie	Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Israël	
Italie	Yougoslavie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES**

**Part 2: Test procedures**

**FOREWORD**

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

**PREFACE**

This recommendation has been prepared by IEC Technical Committee No. 42, High-voltage Testing Techniques.

It constitutes a revision of that part of IEC Publication 60, 1962, which deals with the technique of tests with direct and alternating voltage, with lightning and switching impulses and with impulse currents. More specifically, it replaces Sections Four, Five, Six and Seven of IEC Publication 60, 1962. Another document: Approved Measuring Devices, covering Section Eight and the Appendix of IEC Publication 60, 1962, is under preparation together with an Application Guide.

During a meeting held in Bucharest in 1962, a general discussion was held concerning what modifications and addenda were foreseen for the IEC Publication 60, then under printing. Subsequent drafts were circulated and discussed in Aix-les-Bains in 1964, in Tokyo in 1965 and in London in 1968. As a result of this latter meeting, a final draft, document 42(Central Office)15, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in June 1970. Due to negative votes from Canada and France, a revised draft, documents 42(Central Office)20 and 42(Central Office)20A, was submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in January and March 1972. By these successive procedures, the negative votes from Canada and France were eliminated.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	Netherlands
Austria	Norway
Belgium	Poland
Brazil	Portugal
Canada	Romania
Czechoslovakia	South Africa (Republic of)
Denmark	Sweden
Finland	Switzerland
France	Turkey
Germany	Union of Soviet
Hungary	Socialist Republics
Israel	United Kingdom
Italy	United States of America
Japan	Yugoslavia

## TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION

### Deuxième partie: Modalités d'essais

#### SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

##### 1. Domaine d'application

La présente recommandation est applicable:

- aux essais diélectriques en tension continue;
- aux essais diélectriques en tension alternative;
- aux essais diélectriques en tension de choc;
- aux essais en courant de choc.

##### 2. Objet

L'objet de la présente recommandation est:

- de définir les termes particuliers qui s'appliquent aux essais ci-dessus;
- de décrire les méthodes pour produire et mesurer les tensions et les courants d'essai;
- de décrire les méthodes d'essai;
- de décrire les méthodes d'interprétation des résultats d'essais et indiquer les critères d'acceptation ou de refus.

Les définitions d'emploi général, les prescriptions relatives à l'objet en essai et les modalités d'essais d'emploi général sont données dans la Publication 60-1 de la CEI: Techniques des essais à haute tension, Première partie: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais. Les prescriptions relatives aux appareils de mesures approuvés et les méthodes de contrôle seront données dans la future Publication 60-3 de la CEI et dans un guide d'application (révision de la section huit et de l'annexe de la Publication 60 de la CEI).

## HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES

### Part 2: Test procedures

#### SECTION ONE — GENERAL

##### 1. Scope

This recommendation is applicable to:

- dielectric tests with direct voltage;
- dielectric tests with alternating voltage;
- dielectric tests with impulse voltage;
- tests with impulse current.

##### 2. Object

The object of this recommendation is:

- to define terms specifically relating to the above tests;
- to describe methods for generation and measurement of test voltages and currents;
- to describe test methods;
- to describe methods for the evaluation of test results and to indicate criteria for acceptance or refusal.

Definitions of general applicability, general requirements regarding test objects, and test procedures of general applicability are given in IEC Publication 60-1, High-voltage Test Techniques, Part 1: General Definitions and Test Requirements. Requirements concerning approved measuring devices and checking methods will be given in the future IEC Publication 60-3 and in an Application Guide (revision of Section Eight and of the Appendix of IEC Publication 60).